臺灣新竹地方法院刑事裁定

109年度聲字第915號

聲　請　人
即　告訴人　旺矽科技股份有限公司
法定代理人　葛長林
代　理　人　陳婕妤律師
　　練家雄律師
相　對　人
即　被　告　李忠哲
　　陳世欣
　　王裕衡
　　吳承恩
相對人　即
上　四　人
選任辯護人　鄭勵堅律師
　　李佳玲律師

上列聲請人因本院109年度智訴字第5號違反營業秘密法案件，聲請禁止閱覽訴訟資料及核發秘密保持命令，本院裁定如下：

主　文

相對人李忠哲、陳世欣、王裕衡及吳承恩就本院一〇九年度智訴字第五號案件，如附表一所示之訴訟資料關於聲請人所有之營業秘密，不得為實施本院一〇九年度智訴字第五號刑事訴訟以外之目的而使用，或對未受秘密保持命令之人開示，且不得抄錄、影印、攝影或以任何其他方式留存附表一所示之訴訟資料。

相對人鄭勵堅律師、李佳玲律師就本院一〇九年度智訴字第五號案件，如附表一所示之訴訟資料關於聲請人所有之營業秘密，不得為實施本院一〇九年度智訴字第五號刑事訴訟以外之目的而使用，或對未受秘密保持命令之人開示。

限制相對人李忠哲、陳世欣、王裕衡、吳承恩、鄭勵堅律師、李佳玲律師檢閱、抄錄或攝影或以任何其他方式留存附表二所示之訴訟資料。

其餘聲請駁回。

相對人陳世欣、王裕衡、吳承恩、李忠哲、鄭勵堅律師、李佳玲律師之住所或居所有遷移時，應向法院陳明。

理　由

一、聲請意旨略以：本院109年度智訴字第5號案件如附表一所示之資料，均為聲請人即本案告訴人旺矽科技股份有限公司自行設計、研發、創造，用以製造、銷售聲請人垂直式探針卡相關產品之生產技術、製程方法、製程環節、設備規格、產品照片、研發成本與銷售價格資訊、產品開發專案計畫資訊、市場分析資訊等，非一般及該類競爭廠商、人員所知悉，足使聲請人在製造、銷售保持競爭優勢，具有實際或潛在之經濟價值，且聲請人已採取適當之保密措施，屬聲請人之營業秘密，有限制相對人即本案被告李忠哲、陳世欣、王裕衡、吳承恩及渠等選任辯護人鄭勵堅律師、李佳玲律師開示或使用之必要，爰依智慧財產案件審理法第11條、第12條、第30條等規定聲請核發秘密保持命令，禁止相對人李忠哲、陳世欣、王裕衡、吳承恩、鄭勵堅律師、李佳玲律師為實施本院109年度智訴字第5號刑事訴訟以外之目的而使用，或對未受秘密保持命令之人為開示，且不得抄錄、影印及攝影或以任何其他方式留存附表一所示之訴訟資料；另附表二所示之資料，係聲請人與另案被告郭嘉源、陳垿塑、張建銘、呂冠龍、王嘉煌及穎崴公司涉嫌違反營業秘密法案件之訴訟資料，與相對人即本案被告李忠哲、陳世欣、王裕衡及吳承恩無關，爰依智慧財產案件審理法第24條規定，聲請限制相對人李忠哲、陳世欣、王裕衡、吳承恩及渠等選任辯護人鄭勵堅律師、李佳玲律師檢閱、抄錄及攝影等語。

二、訴訟資料涉及營業秘密者，法院得依聲請不公開審判；亦得依聲請或依職權限制卷宗或證物之檢閱、抄錄或攝影，智慧財產案件審理法第24條定有明文。又當事人或第三人就其持有之營業秘密，經釋明符合下列情形者，法院得依該當事人或第三人之聲請，對他造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人發秘密保持命令：一、當事人書狀之內容，記載當

事人或第三人之營業秘密，或已調查或應調查之證據，涉及當事人或第三人之營業秘密。二、為避免因前款之營業秘密經開示，或供該訴訟進行以外之目的使用，有妨害該當事人或第三人基於該營業秘密之事業活動之虞，致有限制其開示或使用之必要；受秘密保持命令之人，就該營業秘密，不得為實施該訴訟以外之目的而使用之，或對未受秘密保持命令之人開示，為智慧財產案件審理法第11條第1項、第3項所明定，並依同法第30條規定，於審理第23條（智慧財產刑事）案件或其附帶民事訴訟時，準用之。

三、經查：

如附表一所示之資料，涉及聲請人之營業秘密，該營業秘密如經開示，或供該訴訟進行以外之目的使用，有妨害當事人或第三人基於該營業秘密之事業活動之虞，而有限制其開示或使用之必要，此據聲請人提出書狀釋明，本院審酌其內容非一般涉及該類資訊之人員所知，確具有經濟價值，聲請人亦設有相關保密措施，於現階段可認確屬聲請人之營業秘密，但為兼顧相對人防禦權之行使，俾能充分提出答辯，認本件秘密保持命令之聲請經核並無不合，應予准許。又有關附件一文件之電子檔，遍查全卷並無電子檔，且經聲請人於本院訊問時當庭撤回（見本院卷第122頁），故不在本件聲請範圍內，附此敘明。

另查，聲請人與穎威科技股份有限公司經營業務有所重疊，兩者具有高度競爭關係，又相對人李忠哲、陳世欣、王裕衡及吳承恩均在穎威科技股份有限公司任職，如可留存附表所示之訴訟資料，無疑增加聲請人營業秘密外流，遭訴訟外使用之風險，確有可能對於聲請人之營運造成危害，是就本件相對人李忠哲、陳世欣、王裕衡及吳承恩等4人不得抄錄、影印、攝影或以其他方式留存附表一所示之訴訟資料應予准許。至於相對人鄭勵堅律師、李佳玲律師部分，本院已考量訴訟進行之始，對於本案所涉相關營業秘密之認定，從寬並採納聲請人所為「釋明」之低度舉證強度，相對於被告及渠

等之辯護人，尚未就起訴書所指犯行，究有無涉及營業秘密、有無該當違反營業秘密法之構成要件行為等為具體攻防前，若給予極其嚴苛之閱卷限制，顯然有違比例原則，有礙辯護權完整之行使。本院審酌再三，立法者既已設置秘密保持命令之制度，本即為調和訴訟雙方之權益，限制相關人等不得為實施本案訴訟以外之目的而使用，亦不得對未受秘密保持命令之人開示，已足防止該等營業秘密外洩之風險，倘受秘密保持命令之人違反該命令，自有營業秘密法相關民事責任或刑事責任規定相繩；從而，聲請人對相對人鄭勵堅律師、李佳玲律師等2人聲請禁止渠等為抄錄、影印、攝影或以其他方式留存附表一所示之訴訟資料，確有不當限制被告李忠哲、陳世欣、王裕衡及吳承恩防禦權之行使，為無理由，應駁回其聲請。

又如附表二所示之資料，聲請人表示皆非在本案起訴範圍，現階段尚難認與本案刑事訴訟有何關連性或與何待證事項相關，本院審酌前情，認聲請人之主張在現階段非無理由，如附表二所示訴訟資料應限制相對人李忠哲、陳世欣、王裕衡、吳承恩及辯護人鄭勵堅律師、李佳玲律師閱覽、抄錄或攝影。至本案審理程序進行中，倘因審理進度、調查證據範圍而有開示之必要者，本院當另行就此部分再為適當處理。

ŋ再按受秘密保持命令之人，其住所或居所有遷移時，應向法院陳明，智慧財產案件審理細則第27條第3項定有明文，因此如主文第1項、第2項所示受秘密保持命令之人，於住所或居所遷移時，應向本院陳明，併此敘明。

四、依智慧財產案件審理法第24條、第30條、第11條第1項、第13條第1項，智慧財產案件審理細則第21條、第27條第3項，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　8　　月　　28　　日

刑事第七庭　審判長　法　官　陳麗芬

法　官　郭哲宏

法　官　華澹寧

以上正本證明與原本無異。

本裁定准許秘密保持命令聲請部分不得抗告；駁回部分，如不服本裁定，應於裁定送達後5 日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　8　　月　　28　　日

書記官　吳羽君

附表一

編號	分類	項目	營業秘密名稱	所在卷頁
1	垂直式探針卡設計準則	1-1	Probe card機械設計	見108年度偵字第5234號卷三第81頁至第97頁及同卷第32頁、108偵11670卷一第54頁
		1-2	PH設計規範	見108年度偵字第5234 號卷一第103頁至第104頁正面、卷二第291頁、卷三第98頁至第103頁、107年度他字第388號卷四第292頁反面至第293頁正面、卷五第30至32頁、108偵11670卷一第54頁
		1-3	Film設計規範	見108 偵5234卷一第104反面、卷二第292頁、卷三第104 頁至第113頁、109偵611卷一第111頁、107他388號卷四第291頁反面至第292 頁正面、卷五第27至第29頁、

（續上頁）

		1-4	VPC Check List設計查檢表	見108偵5234號卷三第114頁至第122 頁
		1-5	探針卡關鍵元件之迴焊尺寸	見108 偵5234卷三第128 頁至第134 頁、108偵11670卷一第55頁反面）
2	垂直式探針卡生產製作資料	2-1	探針頭（PH) 仕樣書（針對美商輝達公司） 製造序號： MVP161482H-0001 MVP162354H-0001 MVP162355H-0001	見108偵5234 號卷三第135頁至第180頁 108偵11670卷一第55頁）
		2-2	空間轉換器（ST) 仕樣書（針對美商輝達公司）製造序號： MVP162353S-0001	見108偵11670卷一第55頁、108偵5234卷二第143頁
3	垂直式探針卡檢驗與製作作業指導書資訊	3-1	PCB檢驗作業指導書	見108偵5234卷三第181頁至第205頁、108偵5234卷二第303頁、108 偵11670 卷一第57頁
		3-2	微孔檢驗作業指導書	見108偵5234卷二第304頁、卷三第206頁至第237頁、108 偵11670 卷一第57頁
		3-3	Substrate 外觀限度	見108偵5234卷二第

（續上頁）

			樣本	305頁、卷三第238頁至第242頁、108偵11670卷一第57頁
		3-4	VPC Substrate 檢驗作業指導書	見108 偵5234卷一第146頁至第147頁反面、卷二第306 頁、卷三第243頁至第262頁、107他388號卷三第159頁反面至第161頁、第163頁至第171頁反面、卷五第63至第66頁、108偵11670卷一第57頁、第76頁至第77頁
		3-5	PCB 外觀判定標準一覽表	見108偵11670卷一第57頁
		3-6	客戶支給pcb 檢驗作業指導書	見108偵11670卷一第57頁
		3-7	PROBE CARD加工件檢驗作業指導書	見108偵11670卷一第57頁
		3-8	VPC 加工零件檢驗作業指導書	見108偵11670卷一第57頁
		3-9	Cobra 針檢驗作業指導書	見108偵11670卷一第57頁
		3-10	VPC Substrate 供應商檢驗規範	見108偵11670卷一第57頁

（續上頁）

		3-11	進料檢驗管理辦法	見108偵11670卷一第57頁
		3-12	包材檢驗規範	見108偵11670卷一第57頁
		3-13	進料PCB 檢驗單	見107他388號卷二第198頁正反面、卷二第199頁至第200頁反面、108偵11670卷一第57頁
4	垂直式探針卡設計資訊	4-1	輝達公司探針卡之3D及2D 設計圖	見108偵5234卷一第102頁正反面、第105頁正反面、卷三第292頁至第294頁、107他388號卷四第126頁至第128頁、第293頁反面至第294頁反面、卷五第33頁至第34頁、108偵11670卷一第第55頁
		4-2	垂直式探針卡設計資訊Pin Assignment（PA檔）	見108偵5234卷三第318頁至第329頁、108偵11670卷一第57頁至第58頁
5	探針特性檢驗機台(Probe Analysis System，簡稱:PAS)	5-1	探針特性檢驗機台設計圖	108年度偵字第5234號卷三第331頁、108偵11670卷第54頁反面

（續上頁）

		5-2	探針特性檢驗機台規格與功能說明	見108偵5234號卷二第293頁、109偵611號卷一第113頁、第117頁、108偵11670卷第54頁反面
6	垂直式探針卡關鍵元件	6-1	垂直式探針設計圖	見108偵5234卷三第332頁至第336頁
		6-2	探針卡結構改善模擬比較	
		6-3	IP(Interposer) 能力比較表	見107他388號卷二第148頁至第149頁反面
7	垂直式探針卡檢驗工具	7-1	CAM量測治具設計圖	見108 偵5234號卷二第118頁至第119頁、第249頁至251頁、卷三第337頁、108偵字11670 卷一第59頁、第79頁、卷二第24頁正面、第25頁正面
		7-2	磨針治具設計圖	見108 偵5234號卷二第126頁反面至第127頁反面、107他388號卷四第124 反面至第125 頁反面、卷五第12頁至第13頁
8	產品開發專案計畫資訊	8-1	RP7 新產品開發專案計畫	見108偵5234 卷一第56頁反面至第57頁反面、卷三第338 頁至第341 頁、107他388

（續上頁）

				卷一第45-1頁正反面及第151頁至第154頁反面、卷四第15頁正反面、第24頁反面至第25頁反面及第35頁至第38頁、卷五第2頁至第4頁、108偵11670號卷一第60 頁反面至第61頁反面
		8-2	MPPT新產品開發專案計畫	見108偵5234號卷一第58頁反面至第60頁正面、卷三第342 頁、第343頁至第356頁、107他388卷一第45-1頁正、反面及第151頁至第154頁反面、107他388號卷四第15頁正反面、第26至第27頁及第39頁、卷五第6頁至第9頁、108偵11670號卷一第62頁反面至第64頁正面
9	垂直式探針卡市場分析資訊		技術路徑(TRM)分析	見108偵5234卷三第362頁至第366頁
10	告訴人垂直式探針卡產品照片及示意圖等資訊		告訴人垂直式探針卡產品照片及示意圖等資訊（就李忠哲等四人重製部分）	見107他388卷一第27頁反面至第28頁、第167頁正反面、第171頁至第175頁、第176頁至第181頁、第187頁、卷二第238 頁至

（續上頁）

				第239頁、108偵5234卷二第315頁至第316頁
11	告訴人營業秘密研發成本與銷售價格資訊	11-1	李忠哲重製營業秘密價值說明	見107他388卷一第33頁、第45頁及第161頁反面、卷四第14頁及第28頁反面、卷五第5頁、第10頁、108偵11670 卷一第54頁正反面、第62頁正面、第64頁反面、第92頁反面
		11-2	陳世欣重製營業秘密價值說明	見107他388卷一第35頁、第53頁及第162頁反面至第163 頁、卷四第29頁反面至第30頁反面及第246 頁、第252頁、第295頁反面至第296 頁反面、108偵11670卷一第55頁至第56頁、第68頁反面、第73頁、第94頁正反面
		11-3	王裕衡重製營業秘密價值說明	見107他388卷一第40頁、第78頁、第165頁、卷三第147頁、卷四第34頁、108偵11670卷一第57頁至第58頁、第93頁正反面

（續上頁）

		11-4	吳承恩重製營業秘密細項與價值說明	見107他388卷一第36頁及第60頁反面、卷四第31頁至第32頁正面、第89頁反面、第96頁、第129頁反面至第130頁反面、108偵11670卷一第59頁、第95頁
12	刑事搜索、扣押之告訴人營業秘密	12-1	李忠哲重製之告訴人營業秘密	見108 偵5234卷二第138頁、第347頁、108偵11670卷一第54頁
		12-2	陳世欣重製之告訴人營業秘密	見108偵5234號卷一第107頁至第110頁反面、卷二第140頁至第149頁反面及第348頁、108偵11670卷一第55頁至第56頁
		12-3	王裕衡重製之告訴人營業秘密	見108偵5234號卷二第138頁反面至第139頁反面、第349 頁、108偵11670卷一第57頁至第58頁
		12-4	吳承恩重製之告證84告訴人營業秘密	見108 偵5234號卷二第118頁至第120頁反面、第150頁、第350頁、108偵11670卷一第59頁
13	告訴人垂直式控針卡廠		告訴人垂直式探針卡廠環境照片	見107他388卷一第23頁反面至第26頁反面

（續上頁）

	內環境照片			、109他611號卷一第136頁反面至第139頁反面
14	告訴人垂直式探針卡設計流程與時程		告訴人垂直式探針卡設計流程與時程	見107他388卷五第36頁、108偵5234號卷一第106頁

附表二：

編號	分類	項目	營業秘密名稱	所在卷頁
1	製作作業指導書資訊	1-1	VPC PH整卡Run In作業指導書	見108偵5234卷三第263頁至第269頁
		1-2	VPCPH換針作業指導書（半固定Film)	見108偵5234卷三第270頁至第277頁
		1-3	VPC PH磨針(精修)作業指導書(Point)	見108偵5234卷三第278頁至第291頁
2	龍門式顯微鏡設計資訊	2-1	設計圖檔	見108 偵5234卷三第330頁、107 他388卷二第216頁至第222頁反面
		2-2	BOM表	見108 偵5234卷三第330頁、107他388 號卷二第216頁至第222頁反面
		2-3	龍門式顯微鏡規格說明	見108偵5234卷二第295頁

（續上頁）

3	產品開發專案計畫資訊	3-1	3DS100II開發專案	見108偵5234號卷三第357頁至第361頁、107他388卷三第75頁至第79頁反面
		3-2	告訴人80um探針開發專案資訊與研發經費	見108偵5234卷二第336頁
4	80um間距探針設計規範		80um間距探針設計規範	見108偵5234卷二第337頁至346頁
5	研發成本與銷售資訊	5-1	輝達公司TU104 產品報價、訂單與營業損失資訊	
		5-2	92-108年研發費用及統計圖表	見108偵5234號卷二第332頁至333頁
6	告訴人設計、製造輝達公司產品之營業秘密	6-1	輝達公司產品共通使用之告訴人營業秘密	見108 偵5234卷二第296頁至300頁、卷三第35頁反面至53頁
		6-2	輝達公司GA104 產品營業秘密	見108偵5234卷四第13頁至第26頁
7	告訴人垂直式探針卡產品照片及示意圖		告訴人垂直式探針卡產品照片及示意圖（郭嘉源、呂冠龍、張建銘、陳垿塑即陳俊男部分）	見107 他388 卷一第168頁至第170頁、第182頁正反面、第183頁反面至第185 頁正面、第186頁、108偵5234卷二第315頁至

（續上頁）

				316頁
8	營業秘密細項與價值說明	8-1	郭嘉源營業秘密細項與價值說明	見107他388卷一第34頁及第46頁至第49頁反面、第162 頁、卷四第29頁、第182 頁至第187頁、第207頁至第219頁、第246頁、卷五第18頁至第25頁、108偵5234卷一第220頁至第224頁
		8-2	陳垏望（陳俊男）營業秘密細項與價值說明	見107他388卷一第39頁、第73頁至第75頁、第164 頁反面、卷三第98頁至第99頁、第102頁至第105頁、卷四第33頁反面、卷五第56頁至第60頁、108 偵5234卷二第94頁至第98頁
		8-3	張建銘營業秘密細項與價值說明	見107他388號卷一第37頁、第67頁至第69頁、第163 頁反面、卷三第61頁正反面、第63頁、第71頁至第79頁反面、卷四第32頁反面、卷五第48頁至第55頁、108 偵字5234卷二第185頁至第188頁
		8-4	呂冠龍營業秘密細項	見107他388號卷一第

（續上頁）

			與價值說明	38頁、第70頁至第72頁反面、第164 頁、卷三第13頁反面、第16頁反面、第27頁至第30頁反面、第31頁反面、卷四第33頁正面、卷五第39頁至第47頁、108 偵5234號卷二第69頁至73頁反面
9	告訴人易簡計畫		易簡計畫說明	108偵5234號卷二第213頁至第217頁反面
10	未經刑事起訴被告之相關訴訟資料		未經刑事起訴被告之相關書狀內容	見108偵5234卷三第1頁至第35頁
11	垂直式探針卡設計準則		ME-Design-Flow	見108偵5234卷三第123頁至第127頁
12	PCI研發專案		PCI研發專案	見107他388卷三第32頁至第42頁反面